



Уважаемые клиенты и партнеры!

Приглашаем посетить наш семинар, который пройдет 24 апреля, в рамках 17-ой Международной выставки лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо 2019»!

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

- «Современные методы анализа микронных и субмикронных дисперсий»;
- «Анализ межфазных взаимодействий и краевого угла смачивания, с использованием систем GBX Scientific (Ирландия)»
- «Диодно-матричные спектрометры J&M с оптоволоконными погружными датчиками и их применение в лаборатории и на производстве»

Дата:	Среда, 24 Апреля 2019 г.
Время:	с 10:30 до 12:30
Место проведения:	Выставка «Аналитика Экспо 2019»
Адрес:	Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

Участие в семинаре – бесплатное.

Для участия в семинаре
необходимо предварительно записаться

svl@kreatorlab.ru

(499) 110-48-08, доб. 115

Для прохода на выставку необходимо зарегистрироваться на сайте организатора:

<https://www.analitikaexpo.com/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx>

Программа семинара

24 Апреля 2019 г.

Время	Тема доклада	Докладчик
10:30 - 10:45	«Представление Группы Компаний Креатор»	Корнеев Ю.В., директор ГК Креатор
10:45 - 11:05	«Новые технологии в анализе свойств нано- и микрочастиц»	Стахов В.Л., специалист по проектам ГК Креатор
11:05 - 11:30	«Об использовании аппарата NanoBrookOmni в исследованиях дисперсных систем плазмы крови и лимфоплазмы в норме и патологии»	Данилин А.Н., сотрудник ИПРИМ РАН
11:30 - 11:40	Перерыв на кофе	
11:40 - 12:15	«Fast & Easy Measurement of Polar & dispersive components of a surface and liquid with Digidrop» «Быстрый и легкий способ анализа полярного и дисперсивного компонентов, при исследовании свойств твердых поверхностей и жидких субстанций, с помощью системы Digidrop (анализатор краевого угла смачивания)»	Busson J.T., general manager GBX Scientific
12:15 – 12:30	«Диодно-матричные спектрометры J&M с оптоволоконными погружными датчиками и их применение в лаборатории и на производстве»	Ившуков Д.А., специалист по проектам ГК Креатор